PAT-NO:

JP355165288A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 55165288 A

TITLE:

SMOOTH FINISHING METHOD OF GROOVE INSIDE SURFACE IN

METAL MOLD OR THE LIKE December 23, 1980

PUBN-DATE:

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

FUJITA, KATSUYA

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY FUJITA KINZOKU KOGYO KK N/A

APPL-NO:

JP54071646

APPL-DATE:

June 6, 1979

INT-CL (IPC): B23K015/00, B23P001/00

US-CL-CURRENT: 219/121.14

ABSTRACT:

PURPOSE: To let the captioned finishing be done evenly within a short time by setting the spot diameter of ion beams in conformity with the groove width, directing the groove inside surfaces to the beam advancing direction, and controlling the ion current density of the wall surfaces constant thereby scanning the beams.

CONSTITUTION: Inert gas such as Ar supplied from a gas lead-in pipe 12 is discharged and ionized between an anode chamber 11 and cathode electrode 13. The density of plasma generation is changed by a solenoid 14 and the ions are drawn out in beam form by an acceleration part 2. The spot diameter of the ion beams 7 is made to about the same width as that of a fine groove 84 by a beam converging lens or the like. Next, a metal mold 8 is tilted by a moving device 5 to the extent of not making the shadow of the beams 7 by the opposing walls 87. Here, the beams 7 radiated to the wall surface 73 vary in the moving distance from the ion generating part 1 between the groove opening 88 and the portion near the bottom 89, but the inside of the working chamber 3 is held in a high <u>vacuum</u> and therefore there is no kinetic energy loss owing to the collision with the residual gas component and the <u>wall</u> surface 83 is increasingly smoothed at the same speed over its entire part.

COPYRIGHT: (C) 1980, JPO& Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭55-165288

f) Int. Cl.³
B 23 K 15/00
B 23 P 1/00

識別記号

庁内整理番号 6570-4E 6902-3C 砂公開 昭和55年(1980)12月23日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

匈金型等に於ける溝内面の平滑仕上げ方法

願 昭54-71646

②出 願 昭54(1979)6月6日

创特

@発 明 者 藤田勝也

八尾市大字黒谷288-8

⑪出 願 人 藤田金属工業株式会社

東大阪市柏田西2丁目18番10号

個代 理 人 弁理士 丸山喜三造 外3名

明 細 自

1. 発明の名称

金型等に於ける溝内面の平滑仕上げ方法

- 2. 特許請求の範囲
- ① イオンビームのスポット径を海幅に合せて設定する工程と、被加工物を任意傾斜させて海内面をビームの進行方向に向ける工程と、整面に照射されるイオン電流密度を一定に制御しながらビームを壁面上に走査させる工程とから成る金型等に於ける溝内面の平滑仕上げ方法。
- ② 走査工程は、イオンビームの方向を一定として、被加工物をビャムの進行方向と直角面内で助かして行なう特許請求の範囲第1項記載の平滑仕上げ方法。
- ⑤ 走査工程は、被加工物を固定して、イオンピームの発生源を動かして行なう特許請求の範囲第1項記載の平滑仕上げ方法。
 - ・ イオンビームのスポット径は、最小の溝幅に合せて一定であって、溝内面とビームとの傾斜 角度に応じて走査スピードを変化させる特許請

求の範囲第1項乃至第3項の何れかに記載の平 滑仕上げ方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、金型の如く 表面に多数の凹凸部を異えた物品に対してイオンビームを照射し、特に溝内面を平滑仕上げする方法に関する。

一般に、プラスチンク射出成形用等、各種金型の製作は、炭素鋼等の特殊鋼を旋盤、フライス盤、ボール盤等の切削機械を用いて予め租加工した 後、研磨によつて要面を平滑加工し、更にキサゲ加工、放電加工、或いは化学エッチング法、電解研磨法を利用して、上記切削機械では形成困難な数量以下の数細な濃を形成する。

しかし放電加工法は、アーク放電時の熱で金属表面を溶融させながら加工する関係上、加工面の表面粗さは数10~数100μm 程度或いはそれ以上となり、通常金型に於いて必要とされる数μ以下の表面粗さを達成することは不可能に近い。

てれに対し、化学エッチング法を用いると、表 価組さが1μ以下の平滑仕上げも可能であるが、

(1)

(2)

加工条件の制御が極めて難しく、更に化学エッチング法特有のサイドエッチが生じ、寸法精度が劣 る毎問題が多い。

従来、上記した数 mu 以下の 敬細 な 溝は、 放電加工 成 いは化学 ェッチング 電解 研磨 で 租 加工 した 後、ヤスリ、低石、サンドペーパ等により 表面を研磨 して所定の 表面租 さ に 観整 しているが、かかる 研磨作業 は、 熱線 と多大の作業 時間 を必要とし、 便に 0.5 mu 以下の溝内面は、上記方法をもつてしても研磨不可能である。

本発明は、イオンピームを利用することにより、上記問題を一挙に解消したものであって、イオンの質量が電子に比較して数百倍大きな、従ってピームなをそれほど絞らなくとも大きな加工気的ない。更にイオンピームは、電気宜制御しながらイオンピームを被加工工条件を適宜制御しながらイオンピームを被加工工条件を適宜制のとにより、後細な溝の内面までも含めて、金型ではより、後間の内に均一に平滑仕上げする方法を提供するものである。

(3)

密度は大きく変化する。イオン化されたガスは、 加速邸(2)によつてビーム状に引き出される。

加速部(2)はイオンソースから生成イオンを有効に引き出せる様に2000で延極の2000を平行に並べて構成される。両電極2000はイオンピーム(7)の通路中に、該ビーム(7)の進行方向と直角に向け、イオン発生部(1)と対向する側の電極20には、DCー5KV程度の電圧を印加して、イオンの引出し電極を構成し、他方の電極20にはDC20KV程度の電圧を印加して、イオンの引出し電極を構成し、他方の電極20にはDC20KV程度の電圧を印加して、加速電極を構成する。加速電極20によって十分大きな運動エネルギーを与えられたイオンビーム(7)は、イオン発生部(1)から約50c3程度離れた箇所に形成された加工室(3)内に設置された金型(8)に限射される。

加工室(3) は、金型(8) 等の大型な被加工物が 3 次元的な移動をするだけの十分広い作業空間 5D を持ち、更に室内を常時 1 0 -8 ~ 1 0 -6 Torr或いはそれ以上の真空度に保つことが可能な真空容器であって、部屋の中央には、金型(8) を保持しなが

以下図面に示す実施例に基づき、本発明を具体的に説明する。

第1図は、本発明にかかる平滑仕上げ方法を実施する装置の概略図であって、イオン発生部(1)に 於いてイオン化された Ar 等のイオンビームを、 加速部(2)によって外部に引き出して適宜加速し、 次段の加工室(3)内に導入する。

イオン発生部(1)は、、例えばフリーマン型(熱等ラスト型のアノード室団に、設すると共に変すると共に変からAr等の正活性がスを設けており、が使用されてカード室のでは、ないード室のの近傍には、カソード室の近傍には、カソード室の近傍には、カソード室のでは、カソード室のでは、カソード室のでは、カソードではなり、ガスを下ノード、カソード間では変ける。なれたがスをアノード、カソード間では変ける。なれたがスをアノード、カソード間で放発をはなれたがスをアノード、カソード間により発生する磁界の磁東密度変化により、プラズマ発生

(4)

ら移動するホルダー(4)が配備されている。

ホルダー(4)は、上面に金型(8)の取付部(図示せず)を具えると共に、下面には移動装置(5)を配備し、該装置(5)を後記する制御部(6)で操作する。移動装置(5)は、ホルダー(4)上面の揺動、及びイオンビーム(7)の進行方向と直角なェリ面内でのホルダー(4)の自由な移動を可能とするものであって、制御部(6)からの信号により、移動装置(5)は駆動される。



(6)

1 (4)を移動させるプログラムを制御部(6)に入力する ことにより、金型(8)表面は端縁から順次ビームの 下を通過し、イオンビーム(7)で一様に走査される

なおイオン発生部(1)は、上記したPIC型に限られることなく、電子衝撃型、デユオプラズマトロン型、スパッタ型、アーク放電を利用したものなど、適宜変更出来る。又、加速部(2)と加工室(3)間に、イオンビームの減速用電極器を異え、、該電極器に印加する電圧を適宜調節可能とすることを出まり、平滑仕上げ、或いはイオン注入等加工条件に応じたイオンエネルギーが得られ、各加工を同一数値で連続して行なうことも出来る。

又、イオンビーム(7)のスポット径及び魚点距離は、イオン発生部(1)の構造によりある程度決定されるが、ビーム収束用のレンズをビーム通路中に配慮し、或いはビーム径を規制するシールド板を加工面近傍に具えて、被加工面に照射されるビームのスポット径を適宜変更する様にしても可い。然して、加工室(3)内のホルダー(4)上に金型(8)を

(7)

動して行くことにより、壁面®3は平滑仕上される .

次に第5回の如く、放電加工法で形成されたイオンのピーム幅と同程度の幅を異えた比較的的深い細溝のの垂直壁のを研磨する場合、対向壁のによるイオンピームの影が出来ない程度に金型(8)を傾ける。ここで壁面のに照射されるイオン(7)は、溝関口部級と底部関附近とでは、イオン発生部(1)からの移動距離は相違するが、加工율(3)内は10⁻⁶ Torr程度の高真空に保たれているから、段留がス分子との衝突による運動エネルギーのロスもなく、壁面図は全体に亘って同速度で平滑されてい

なお、本実施例に於いては、イオンビーム(7)の方向を一定にして被加工物を動かしているが、イオン発生部(1)を動かしてイオンビーム(7)で会型(8) 表面上を走査させ、或いはビーム通路を取り囲んで電子ビームの場合と間様な偏向電極を配備して、ビーム自体を電気的に偏向させて金型(8)上を走査させても可い。

(9

固定した後、イオン発生部(1)及び加速部(2)を作動 し、イオンビーム(7)を加工室(3)内に照射する。

ことで金型(8)の垂直壁のを研磨する場合、溝絡の開口的が第4図の如くビーム幅に比して十分広いと、移動装置(5)を作動させてホルダー(4)を略50~70°附近まで傾斜させ、更に金型(8)の× y方向の位置決めを行なって、イオンビーム(7)を垂直壁面のに合せ、路壁面の伸び方向に金型(8)を移

3

(8)

又、イオンピーム(7)の走査速度をイオン流密度に応じて変化させる代りに、走査速度を一定として、イオンピームのスポット径を変化させて、各加工面上に於けるイオン流密度を揃えることも可能である。

又、上記実施例は、金型(8)の内面を平滑仕上げする場合を例示したが、これに限らず、パイプ内面、或いは絶縁物周面等の研磨にも利用出来ることは勿論である。

本発明は上記の如く、金型等の被加工面に対けれるとに一ム(7)の入射角度を任意に変更更させ、更に に 照射されるイオンビーム(7)のイオン電流密度に 応じて、被加工面上でのピーム走査速度を変化させる様にしたので、金型等比較的硬質な材料で形成された物体でも、 短時間の内に一様な平滑加工がされる。 又、イオンビームを比較的小さく をがされる。 又、イオンビームを比較的小さく を のである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明を実施する装置の一例を示す概

ao

- 1 略図、第2図はイオンビームの走査状況を示す平面図、第3図は平滑面の仕上げ状況を示す説明図、第4図及び第5図は溝部分の研磨状況を示す説明図である。
- 5 (1)…イオン発生部 (7)…イオンビーム

出頭人 孫田金属工業株式会社 代理人 弁理士 丸 山 喜三遊 代理人 弁理士 丸 山 信 子 ED 工 代理人 弁理士 丸 山 徹 之 ()

Œυ

